AN 1990:109174 HCAPLUS

DN 112:109174

TI Cladding materials for sputtering targets

IN Ishikura, Chiharu

PA Tanaka Noble Metal Industrial Co., Ltd., Japan

SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 3 pp.

CODEN: JKXXAF

DT Patent

LA Japanese

FAN.CNT 1

PATENT NO. KIND DATE APPLICATION NO. DATE
PI JP 01096374 A2 19890414 JP 1987-251174 19871005
PRAI JP 1987-251174 19871005

AB The material is made of **Cu** >99.7%, and Zn, In, Mn, Sb, Be, Ca, Cr, Te, Y, Nb, Mo, Ta, and/or **Sn** 100-3000 ppm for separation of the backing plate in exchange of the **target** and efficient cooling.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-096374

(43) Date of publication of application: 14.04.1989

(51)Int.Cl.

C23C 14/34

H01J 37/305 H01L 21/285

(21)Application number : 62-251174

(71)Applicant: TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK

(22) Date of filing:

05.10.1987

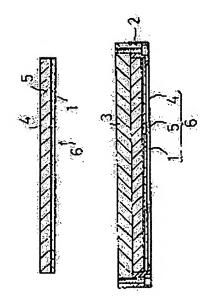
(72)Inventor: ISHIKURA CHIHARU

(54) CLAD TARGET MATERIAL FOR SPUTTERING

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent a clad target from thermally adhering to a backing plate by cladding a high-purity copper sheet containing trace amounts of specific elements with a sputtering target material.

CONSTITUTION: A Cu sheet 4 having ≥99.7% purity and containing 100W3,000wt. ppm, in total, of at least one or more elements among Zn, In, Mn, Sb, Be, Ca, Cr, Te, Y, Nb, Mo, Ta, and Sn is joined to a sputtering target material 1 by a metal bonding agent 5 made of In so as to be formed into a clad target material 6. The Cu sheet 4 of this clad target material 6 is attached to a backing plate 3 consisting of a Cu sheet with high thermal conductivity by means of an annular mounting fixture 2. By this method, the diffusion of the Cu sheet 4 of the



clad target 6 into the backing plate 3 composed of Cu sheet in the course of sputtering and the resulting thermal adhesion between them can be prevented, by which the separation of the clad target 6 from the backing plate 3 is facilitated and, as a result, the exchanging operation of the target 6 can be facilitated.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

① 特許出願公開

平1-96374 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

MInt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成1年(1989)4月14日

14/34 37/305 21/285 C 23 C J 01 H 01 L

8520-4K 7013-5C

S - 7638 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

60発明の名称

スパツタリング用クラツドターゲット材

创特 願 昭62-251174

昭62(1987)10月5日 ②出 顖

明 者 79発

石

千

神奈川県伊勢原市鈴川26番地 田中貴金属工業株式会社伊

勢原工場内

願 人 の出

田中貴金属工業株式会

東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号

社

调 抓

1. 発明の名称

スパッタリング用クラッドクーゲット材

2. 特許請求の範囲

Сиの基板にターゲット材が接合されて成るス パッタリング用クラッドターゲット材に於いて、 基板のCuの純度が99.7%以上で且つてn、ln、 Mn、Sb、Be、Ca、Cr、Te、Y、Nb、 Mo、Ta、Snの少なくとも1種以上合計で 100~3,000重量ppm添加されていることを特徴と するスパッタリング用クラッドターゲット材。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、各工業分野において浮膜形成技術と して、とりわけ半導体分野においてIC基板製造 プロセスで薄膜素子及び電極、配線などを形成す る為のスパッタ法に用いるクラッドターゲット材 の改良に関する。

(従来の技術とその問題点)

従来のスパッタリング用ターゲット材は、パッ

キングプレートにメタルポンディング材にて接合 して使用している。しかしこの使用法ではターゲ ット材をバッキングプレートから取外して交換す ることはむずかしいので、バッキングプレート諸 共即ちターゲットを取外すことになり、その交換 に時間がかかったり、またターゲット材の交換時 にバッキングプレート側を冷却しているターゲッ ト材冷却水の配管を取外す部分からスパックリン グ装置の真空槽への汚染が生じないようにする配 遊が必要など段取作業が遊だ面倒であった。

そこで、ターゲット材をメタルポンディング材 でバッキングプレートに接合するのをやめて、第 1 図に示す如くターゲット材 1 を環状の取付治具 2を介してバッキングプレート3に直に接触保持 することが考えられている。この場合バッキング プレート3でのクーゲット材1の冷却効果を上げ る為、第2図に示す如くターゲット材1のバッキ ングプレート3と接触する側に熱伝導度の良好な 高純度のCu基板 4 をメタルポンディング材 5 に て接合してクラッドターゲット材6とし、これの C u 基板 4 を第 3 図に示す如くバッキングプレート 3 に環状の取付金具 2 にて密着することが行われる。しかし C u 製バッキングプレートの場合、使用中にバッキングプレート 3 とクラッドターゲット材 6 の C u 基板 4 とが圧着状態となり、使用後バッキングプレート 3 から取外すことが困難になるという問題点があった。

(発明の目的)

本発明は、上記問題点を解決すべくなされたもので、使用中に C u 基板がバッキングプレートに 熱圧着されることがなく、使用後バッキングプレートから簡単に取外すことのできるスパックリング用クラッドターゲット材を提供することを目的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するための本発明の技術的手段は、クラッドターゲット材のCu基板の高純度品位を損なうことなく、即ち基板のCuの純度を99.7%以上とし、且つZn、In、Mn、Sb、Be、Ca、Cr、Te、Y、Nb、Mo、Ta、

Snの少なくとも1種以上合計で100~3,000近近 ppm添加したことを特徴とするものである。

(作用)

上記のように構成されたスパックリング用クラッドクーゲット材は、 C u 基板の純度を99.7%以上としているので、良好な然伝導性によりバッキングプレート側からの冷却効果が十分である。また C u 基板に前述の金属の少なくとも 1 種以上合計で100~3.000重量ppm添加しているので、 C u の拡散が抑制されると共に再結晶が高くなって、使用中にバッキングプレートと然圧着されることがなくなる。

前述の金属の添加量を、少なくとも1種以上合計で100~3,000重量ppmとした理由は、100重量ppm 未満ではバッキングプレートとの無圧着を防止することができず、3,000重量ppmを超えると、熱伝導性が悪くなり、冷却効果が低下するからである。(実施例)

本発明のスパッタリング用ターゲット材の実施 例を従来例と共に説明する。

下記の表の左欄に示す成分組成の材料より成る 直径152.0mm、厚さ4.0mmの第2図に示されるCu 基板4に、直径152.0mm、厚さ1.0mmのIrより成 るクーゲット材1を、Inのメタルボンディング 材5にて接合して、スパッタリング用クラッドタ ーゲット材6を得た。

(以下汆白)

		Cu基板の成分組成		バッキングブレート
		С ц (%)	添加金属(ppm)	との圧着の 有無(個)
実施	M 1	99.9	Z n 300	0.
"	2	99.9	l n 500	"
"	3	99.8	М л 400, S b 1,000	"
•	4	99.9	B e 200	
"	5	99.9	C a 400	
"	6	99.8	Cr300, Ni300	"
"	·7	99.9	Т е 300	,
-	8	99.9	Y 300	
"	9	99.9	N b 100, M o 400	"
"	10	99.8	S n 500	"
"	11	99.9	S b 400	,
-	12	99.7	B e 1.000	"
"	13	99.9	C r 200	-
-	14	99.8	N b 500	"
"	15	99.8	Z n 400, T e 600	"
-	16	99.7	S n 1.000, N b 300	*
"	17	99.7	Y1,600, C r 400	u u
従来	Ø1 1	99.8	不純物として Pb.P.Se. S.Hg各々30ppm以下	9
"	2	99.9	不純物tlt Pb.P.Se. S.Hg各々10ppm以下	7

特閒平1-96374(3)

(発明の効果)

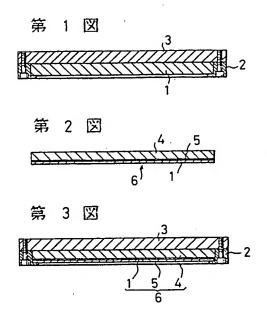
以上の説明で判るように本発明のスパッタリング用クラッドターゲット材は、C u 基板の純度を99.7%以上としているので、 熱伝導性が良好で、バッキングプレート側からの冷却が効率良く行わ

れる。またCu基板にZn、In、Mn、Sb、Be、Ca、Cr、Te、Y、Nb、Mo、Ta、Snの少なくとも1種以上を合計で 100~3.000 重量ppm 添加しているので、Cuの拡散が抑制されると共に再結晶温度が高くなって、使用中にバッキングプレートと熱圧着されることがなく、使用後バッキングプレートから簡単に取外すことができるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来のスパックリング用ターゲット材をバッキングプレートに取付けた状態を示す断面図、第2図はスパッタリング用クラッドターゲット材を示す断面図、第3図は第2図のクラッドターゲット材をバッキングプレートに取付けた状態を示す断面図である。

出願人 田中贤金属工菜株式会社



6・・・ クラット・ターゲット材